COOLING DEVICE FOR SEMICONDUCTOR ELEMENT

PUB. NO.: 62-092349 [JP 62092349 A] PUBLISHED: April 27, 1987 (19870427) INVENTOR(s): MAEDA HAJIME

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)
APPL NO.: 60-232669 [JP 85232669]
FILED: October 17, 1985 (19851017)

INTL CLASS: [4] H01L-023/46

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JOURNAL: Section: E, Section No. 543, Vol. 11, No. 292, Pg. 132,

September 19, 1987 (19870919)

ABSTRACT

PURPOSE: To display the characteristic rating of a semiconductor element sufficiently, and to remove the possibility of an electrical shock by molding an electric insulating material to either one surface of contact surfaces among current terminals and cooling blocks and electrically insulating the current terminals and the cooling blocks.

CONSTITUTION: Insulating layers 9b are molded to sections being in contact with current terminals 2 in cooling blocks 9a consisting of a metal having excellent thermal conductivity such as copper. Heat generated from a semiconductor element 1 is transmitted to water through the current terminals 2, the insulating layers 9b and the blocks 9a, and water is circulated to the outside, thus cooling the element 1. Thermal conductivity is affected only by the insulating layers 9b and is not deteriorated largely at that time. Water in a water channel is insulated completely by an electric circuit and insulating type cooling blocks 9, thus removing the possibility of an electrical shock.

(1) 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-92349

@int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和62年(1987) 4月27日

H 01 L 23/46

Z - 6835 - 5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

半丏体素子冷却装置

②特 願 昭60-232669

頤 昭60(1985)10月17日

砂発 明

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所

⑪出 頤 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

人 弁理士 大岩 增雄

外2名

1... 発明の名称

半導体素子冷却装置

2. 特許請求の範囲

半導体素子の両側に電流増子そして冷却プロツ クの順に重ねて挟持された半導体冷却装置にかい て、電流増子と冷却プロツクの接触面のいずれか 片方の面に電気絶滅材料を成形し、電流増子と冷 却プロック間を電気絶縁したことを特徴とする半 専体冷却装置。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

との発明は、半導体素子に使用される電気機器 の冷却装置に関するものである。

【従来の政術】

増久後温、枠にダイオード、サイリスタ、トラ ンジスタ等の半導体素子は温度によつて、その枠 生が変化しやすいばかりでなく、放熱が悪い破境 にもつては局部発熱によつて破壊する危険もある ため、従来から種々の冷却装置が考えられてきた。 とのうち、水冷半導体装置の従来の実施例につい て第2.図の凝断面図で説明する。

(1) は半導体素子、(2)は1対の電視帽子、(3)は戦 などの私伝染性良好な金銭から成る冷却プロック であり、(4) はその内部に設けられた水路である。 (5) は冷却プロック(3) にねじ込み又はロー付けによ り取付けられた黄銅などの金鯛から眠るホースニ ツブルでもる。

- さらにホースニップル(5) は配管ホース(6) で連絡 されてかり、この配管ホース(6)かよび水路(4)化は 、凶示の矢印方向に水が焼れるようになつている。 そして、半導体素子(1)の発熱は治却プロック(3) を経由して水に伝道され、吸収されるようになつ

せた、(7) は絶験態であり、との絶験窓(7) により 治却プロック(3)、電流機子(2)、半導体業子(1)を挟 んで比较力を受けるようにするとともに、比较機 遊邸(凶示せす)と暗気絶散をしている。

[汎別が解決しようとする問題点]

とのような従来の水沿半導体装置の最大の電点

は、水路が帯電するととにある。したがつて半季 体景子(1) の両端にかかる電圧がそのまま配管ホース(6) シよび内部の水に印加されるための水の低抗 が低いと多大のもれ電後が水系路を使れ、特に直 度電圧がかかれば、ホースニップル(5) が電波属食 により番解、損耗され、短期間で冷却プロック(3) が使用不能となる。

また水の抵抗が低い場合、たとえば、人が同系路の水を離れた場所で使用したとしても感覚の恐れすらでてきて危険である。これらを防止するため水抵抗はできる限り高くする必要があり、さらに水質の管理も容易でない。

この対策として第3回の統断面図のWに示すように電流備子(以と冷却プロック(3)の間に絶縁坐(8)を押入し電気回路と水系路を絶縁したものが考案されている。このの絶縁坐(8)の断面図を(3)に示す。(8a)は、ペリリアヤボロンナイトライド(BN)等からなる無伝導性良好な絶縁材である。絶縁板の厚さは 0.5~1.5 m 製度が一般的である。(8b)は金属板である。絶縁板(8a)と金属板(8b)は接着剤(8c)

(3)

気回路と水系路を絶象するととができる。

(発明の実施例)

第1四は、この発明の一実施例を示す疑断面図である。図において第2図と同一番号は同一または相当部分示すものであり説明は省略する。

ナなわち、(1) 以半導体素子、(2) は一対の電流増子であり、(9) は本発明による過程形治却プロックである。 (94) は倒等の熱伝導性良好な金属でなる治却プロックであり、電圧増子(2) に接する部分には過級層 (9b) が成形されている。 この過級層 (9b) はアルミナ、健化アルミニクムやボロンナイトライド等の熱伝導性良好な電気過速材料を溶射などにより容易に成形できる。

熱伝等性はヤヤ劣るがエポキシ樹脂等の成形も 有効である。

・ 地線層の原さは耐電圧化より決まるが 0.05~1.5 一般度の範囲が一般的である。

() は上記込業形 か プロック () の 内 母 に 及 け られた 本 品 で も る。

(9は絶象形み却プロック(9) ドネジ込みるるいは

によつて投着される。この目的は絶殺材 (8a) が非常に能い性質のものであり、耐労集性の改善と収扱いの容易化のためである。

せして、この構造にかいては、半導体素子(1)の 発熱は電便電子(2)、絶縁坐(8) そして冷却プロック (3) を発由して水に伝達され、吸収されるが、絶縁 坐(8) の私伝導効率は全異板 (8b)、接着剤 (8c)が介 在することにより相当に高くなつてしまり。この ために半導体業子(1) の特性定格を相当に下げて便 用せざるを得ない。

この発明の目的は半導体素子の特性定格を十分 に発起でき、感覚の恐れはなく、また、電流腐食 などは発生しない半導体業子を用いた魔気機器の 冷却装置を提供することである。

[間組を解決するための手段]

しかるに、この発明は冷却プロックの電流帽子 との接触面に絶縁層を成形したものでもる。

(作用)

すなわら、この絶縁層を冷却ブロックに成形することにより、然伝導効率を下げることなく、電

(4)

ロー付等により取付けられたホースニップルである。さらに配管ホース(6) はホースニップル(5) を介して、2 つの絶縁形冷却プロック(9) の水路(4) を連結していり、放配管ホース(6) 及び放水路には図示の矢印方向に水が流れるようになつている。磁

次に本装置の作用効果について説明する。との構造にかいて、半等体素子(1)から発生した熱は、電流増子(2)、絶機層(9b)、冷却ブロック(9a)を発出して水に伝達され、放水に吸収され、放水が外部へ循環することにより半導体素子(1)は冷却される。そしてこの際、熱伝導効率は過程層(9b)の影響のみで大中に感くなることは影消できるとともに、水路内部の水は電気回路と放絶機形冷却プロック(9)により完全に絶縁されてかり、帯電することはない。

使つて木英豊化かいては、熱伝等効率の良好で 、感覚の恐れもるいは電視度食などは発生しない。

また、本苑明を用いれば従来高純水を使用しな ければ製作不可能であつた高電圧の半導体素子や 毎装置をも容易に実現できる。

(\$)

(6)

なか、本発明は冷却プロック (9a) に色瀬陽 (9b) を成形する場合について説明したが電流機子(2) に 色瀬陽を成形した場合にも同じ効果が得られるも のである。また、半導体果子を複数個組合わせた 場合にも広く適用できる。

(発明の効果)

以上のようにこの発明によれば、治却プロックに熱伝写性の良好な電気絶縁材料を成形したので、熱伝写効率が良く、治却水が製気回路と完全に絶縁され、安全性が高く、かつ電視解食を防止できる効果がある。

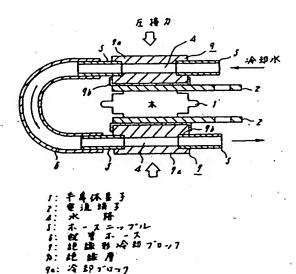
4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示す継断面図、 第2図、第3図は従来の半導体素子冷却装置の構 皮側を示す継断面図である。

図にかいて、(1) は半等体案子、(2) は密度帽子、(3) は従来の冷却プロック、(4) は水路、(5) はホースニップル、(6) は配管、(7)、(8) は従来の絶験坐、(8a) は絶縁抜、(8b) は金属板、(9) は絶縁形冷却プロック、(9a) は冷却プロック、(9b) は絶縁層であ

(7)

第 1 図

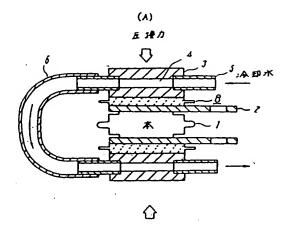


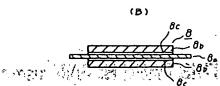
理人 大 岁 塩 塩

(8)

E NOT

SE 3 F7





THIS PAGE BLANK (USPTO)